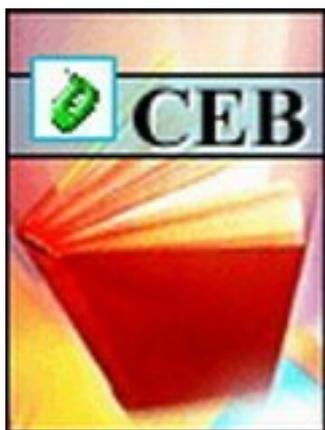


自动测试及接口技术



[自动测试及接口技术_下载链接1](#)

著者:陈长龄等编

出版者:机械工业出版社

出版时间:2005-2

装帧:平装

isbn:9787111157793

本书主要讲述：现代自动测试系统（ATS）体系结构模型和发展概况，GPIB和VXI总线接口技术及其接口电路的设计方法，程控电子测试设备器件消息的消息交换控制协议、编码格式、公用命令和特定的标准命令，GPIB测试控制器、VXI内嵌式控制器和VIX零号槽模块的工作原理和设计技术，现代自动测试系统的硬件平台和测试软件平台的系统集成技术。本书全面阐述了现代自动测试系统相关技术，侧重在国内外实验室内普遍应用的积木式ATS工作原理和应用技术，特别突出现代ATS的系统集成技术。在研讨目前国内外军事领域应用较多的模块式仪器系统时，重点强调数字接口技术。

全书理论与实践相结合，硬件与软件相结合，原理与实用技术相结合。各章不但论述技术原理，而且研讨了技术实现措施，最后举例说明应用，尤其反映了当今自动测试系统的前沿技术。既有选进性，也有实用性，是一部工程技术教科书和实用参考书。

作者介绍:

目录:

[自动测试及接口技术_下载链接1](#)

标签

自动测试及接口技术

评论

[自动测试及接口技术_下载链接1](#)

书评

[自动测试及接口技术_下载链接1](#)